

デプスマイクロメータの校正

校正証明書に校正結果として不確かさを表記いたします。

■ 対象測定器

デプスマイクロメータ



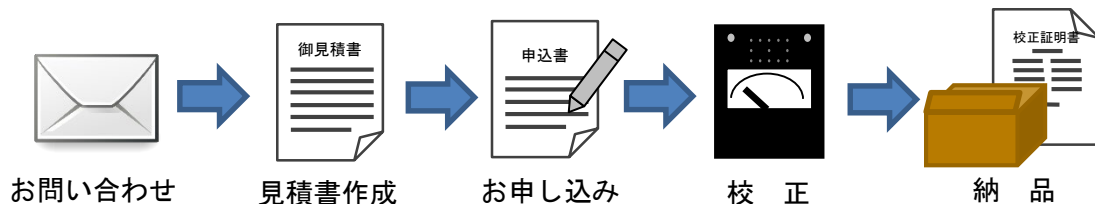
画像提供：(株)ミットヨ

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正場所	校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
恒久的施設校正	25 mm 以下	5 μm
	50 mm 以下	6 μm
	150 mm 以下	7 μm
巡回校正 (出張校正)	25 mm 以下	5 μm
	50 mm 以下	7 μm
	100 mm 以下	10 μm
	150 mm 以下	14 μm

端子構造によって、校正できない場合があります。
巡回校正 (出張校正) もご対応しております。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>